

Workshop Erlangen

Vormittag: Vorträge

- 9:00 Uhr Begrüßung
Prof. Dr. Lerch (Universität Nürnberg-Erlangen)
- 9:15 Uhr Vorstellung der Referenten und Programmüberblick
B.Eng. Matthias Pauli (Organisationsleiter Workshops NanoFocus AG)
- 9:30 Uhr Messverfahren im Überblick – Technologien und Potenziale
Dr. Georg Wiora (Teamleiter Strategische Projekte NanoFocus AG)
- 10:15 Uhr μ surf, μ scan, μ sprint: die NanoFocus-Technologien
Dr. Georg Wiora (Teamleiter Strategische Projekte NanoFocus AG)

Kaffeepause: 11:00 Uhr bis 11:10 Uhr

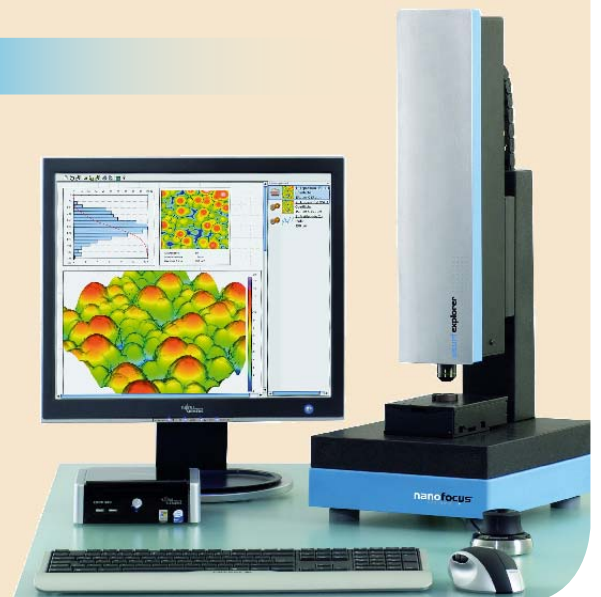
- 11:20 Uhr Parameter zur Charakterisierung technischer Oberflächen
Dipl.-Ing. Dirk Hoffmann (Applikationsingenieur NanoFocus AG)
- 12:10 Uhr Praxisnahe Anwendungsbeispiele
B.Eng. Rouven Lenz (Vertriebsleiter NanoFocus AG)
- 12:40 Uhr Diskussionsrunde

Mittagspause: 13:00 Uhr bis 13:45 Uhr

Nachmittag: Praxis-Teil

13:45 Uhr bis 16:00 Uhr

- ▶ Demonstration der Messsysteme
- ▶ Demonstration der Softwarelösungen
- ▶ Testmessungen Ihrer mitgebrachten Proben
- ▶ Individuelle Gespräche
- ▶ Tipps und Tricks von unseren Experten



NanoFocus AG